第29卷 第8期 2015年8月 材料研究学报 CHINESE JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

Vol. 29 No. 8 August 2 0 1 5

原位合成 **MoSi₂-SiC** 复合材料 700 ℃ 的氧化行为*

张来启 段立辉 林均品

(北京科技大学新金属材料国家重点实验室 北京 100083)

摘要研究了不同SiC体积分数原位合成MoSi₂-SiC复合材料在700℃空气中1000h的长期氧化行为。结果表明:复合材料氧化1000h后,均未发生pest现象。复合材料的氧化抗力明显好于单一MoSi₂,原位合成复合材料的氧化抗力好于传统的热压商用MoSi₂粉末和SiC粉末混合物制备的复合材料(外加复合材料)。复合材料氧化膜相组成仅为非晶SiO₂,材料的氧化过程主要是O₂与MoSi₂的作用,SiC未发生氧化。材料在700℃下仍发生硅、钼的同时氧化,因MoO₃的挥发较快没有晶须形成,因而在材料表面快速形成一薄层连续、致密的非晶SiO₂保护膜,使材料表现出优异的长期抗氧化性。

关键词 材料失效与保护, MoSi₂-SiC复合材料, 原位合成, 低温氧化行为, pest现象

分类号 TB333, TG178

文章编号 1005-3093(2015)08-0561-08

Oxidation Behavior of *in-situ* Synthesized MoSi₂-SiC Composites at 700°C

ZHANG Laiqi** DUAN Lihui LIN Junpin

(State Key Laboratory for Advanced Metals and Materials, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

*Supported by National Natural Science Foundation of China No.50871012 and National Basic Research Program of China No.2011CB605502.

Manuscript received October 8, 2014; in revised form February 9, 2015.

**To whom correspondence should be addressed, Tel: (010)62334925, E-mail: zhanglq@ustb.edu.cn

ABSTRACT The long-term air oxidation behavior of *in situ* synthesized composites $MoSi_2$ -SiC with different volume fractions of SiC at 700 $^{\circ}$ C for 1000 h was investigated. The disintegration (pest) of the composites has not been observed after oxidation for 1000 h. The oxidation resistance of composites is significantly higher than that of monolithic $MoSi_2$. The *in situ* synthesized composite $MoSi_2$ -30% SiC possesses higher oxidation resistance than the traditional composite with the same chemical composition fabricated by hot-pressing the mixture of commercial powders of $MoSi_2$ and SiC. The oxide scale formed on the prepared composite is only composed of amorphous silica, therefore, the oxidation reaction of the materials may mainly occur between $MoSi_2$ and O_2 . Silicon and molybdenum may simultaneously be oxidized at 700 $^{\circ}$ C for the composite, however, due to the faster volatilization of MoO_3 , thereby a thin continuous and dense amorphous SiO_2 protective scale is rapidly formed on the composite surface, so the composite exhibits excellent long-term oxidation resistance.

KEY WORDS materials failure and protection, MoSi₂-SiC composite, synthesized *in situ*, oxidation behavior at low temperature, pest

MoSi₂具有高熔点(2030℃)、低密度(6.24 g/cm³)、 优异的高温抗氧化能力、与金属同水平的导热性及 低的热膨胀系数,是继镍基高温合金与TiAl基金属 间化合物合金之后极具竞争力的高温结构材料。但

2014年10月8日收到初稿; 2015年2月9日收到修改稿。

本文联系人: 张来启, 教授

是MoSi₂的低温韧性不足,高温强度不高,特别是发生在低温下的氧化pest(灾难性氧化,即材料由块状变成粉末状)□,制约了它的实际应用。Fitzer□发现,单一MoSi₂在400-800℃氧化时由块状变为粉末,导致材料灾难性毁坏。因此,对MoSi₂及其复合材料低温氧化性能的研究备受关注。但是到目前为止,对低温pest氧化机制仍然众说纷纭,主要有以下几种看法:挥发性Mo的氧化物的形成导致SiO₂保护膜不



^{*} 国家自然科学基金 50871012 和国家重点基础研究发展计划 2011CB605502 资助项目。

连续和松散^[2]; 样品中的孔隙和裂纹导致了pest现象的发生^[3]; 汽态元素(O或N)在晶粒间优先扩散导致pest现象^[4]; pest现象的产生与材料的致密度、氧分压有关^[5]。基于上述对pest现象的不同看法, 许多学者力图通过不同的途径改善MoSi₂的低温氧化行为。主要方法包括: 提高MoSi₂的纯度和致密度^[6,7]; 改善MoSi₂的组织结构^[8]; 添加与氧有亲和力的元素^[9-11]; 加入增强相复合化^[12-14]; 高温预氧化形成致密的SiO₂膜^[15,16]。由此可见, 目前MoSi₂低温 pest现象的氧化机理还尚未搞清, 也尚无有效的途径减少或消除pest现象。

SiC 因与 MoSi₂有好的热力学和化学相容性, 并 具有优异的抗氧化性, 已成为改善 MoSi₂性能的主 要增强体之一。用原位合成工艺制备的复合材料, 因增强体在基体内原位生成而具有清洁、无氧化、结 合性能好的界面, 而且颗粒的均匀分布有利于材料 力学性能尤其是高温力学性能的改善, 已广泛应用 于复合材料的制备。

本文课题组用原位合成工艺制备 MoSi₂-SiC 复合材料, 对其组织和力学性能进行了深入系统的研究, 发现其低温韧性、高温强度以及高温蠕变抗力得到明显改善[17-19]。但是关于该复合材料的氧化行为, 只考察了低温 500℃的氧化抗力^[20]。目前关于 MoSi₂-SiC 复合材料氧化行为的研究大多局限于高温, 对其低温氧化行为的研究甚少, 而对用原位合成方法制备的 MoSi₂-SiC 复合材料的低温长期氧化行为的研究更少。 MoSi₂发生低温加速氧化导致 pest 的温度范围是 400-800℃, 本文作者前期研发的原位合成 MoSi₂-SiC 复合材料在 500℃、1000 h 没发生pest, 但是在这个温度范围的其它温度是否发生 pest 有待考察。本文研究不同 SiC 含量原位合成 MoSi₂-SiC 复合材料在空气中 700℃、1000 h 的氧化行为, 并探讨其氧化机制。

1 实验方法

实验用材料为用原位合成方法制备的 MoSi₂-SiC 复合材料^[18], SiC 含量分别为 10%, 20%, 30%和 45% (体积分数,下同),对应的样品分别记为 MoSiC10, MoSiC20, MoSiC30 和 MoSiC45。对比实验所用的单一 MoSi₂^[18]记为 MS,传统的热压商用 MoSi₂粉末和 SiC 粉末混合物制备的 MoSi₂-30%SiC 复合材料(外加复合材料)记为 WS^[19]。经 Mo 丝线切将 6种材料割成尺寸为 15 mm×10 mm×1 mm 的氧化试样,再用金相砂纸将其表面磨至 1000#,然后在丙酮中超声波清洗、吹干。

氧化实验在箱式电阻炉中进行,实验介质为自然对流的空气,实验温度为700℃。为了保证样品的6个面都与空气充分接触,将样品斜置于陶瓷坩锅(坩锅要在950℃进行至少48 h的空烧,直至质量误差小于0.0001 g)内。每隔一定时间取出样品,自然冷却后用电子分析天平(感应量10⁴g)将样品连同坩锅一起称量。样品氧化时间为1000 h。

用 Rigaku D-MAX型 X 射线衍射仪(XRD, Cu- K_{α})分析氧化样品表面的相组成,用 SUPRA 55型扫描电镜(SEM)及其附带的能谱(EDS)对氧化层表面进行形貌观察和成分分析。用 PHI Qantera X 射线光电子能谱(XPS)进行氧化样品表面相组成分析,探测深度仅为 2 nm, Al K_{α} (1486.6 eV),检测区域为300 μ m×300 μ m。对试样做全扫描和各元素的窄扫描,根据化学位移来确定各元素价态。由于试样表面荷电会造成结合能偏差,用 C1s 结合能 284.6 eV进行校正。对于重叠的谱峰,使用 XPS peak 软件进行分峰处理。

2 实验结果

2.1 氧化动力学

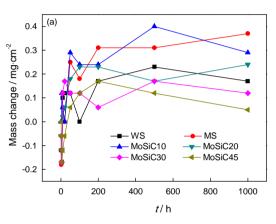
图 1 给出了 6 种材料 700℃氧化 1000 h 后的动力学曲线。由图 1 可见,各试样的质量变化都很小,与 500℃的动力学曲线相比较^[20],只相当于其孕育期阶段的质量变化,说明在 700℃ 6 种材料都表现出很强的氧化抗力。

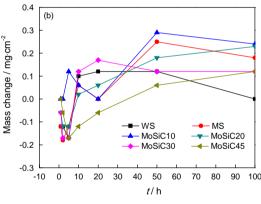
观察氧化时间对材料氧化程度的影响发现, 在 开始的5h内(图1c)试样都出现少量的质量损失。 其原因之一是在清洗试样时其所带水分、杂质等的 蒸发,原因之二是氧化过程中形成的氧化产物的挥 发。氧化20 h后各试样的质量都开始不同程度地增 加(图1b)。图1c曲线的变化趋势表明,在0-20h之 间材料氧化产生的质量增加并不是持续的上升趋 势, 而是时低时高。这说明, 在氧化过程中出现氧化 物挥发。从图1b可见, 20 h后曲线相对很稳定。比 较曲线质量的变化, 发现后面曲线波动的原因是称 量误差所导致(前后只差0.1 mg/cm²)。另外,6条曲 线互相交错,并没有明显的分歧,表明各材料的氧化 抗力相近。当氧化进行到200h时氧化质量增加最大 的仅为0.31 mg/cm², 氧化速率为0.0016 mg/(cm²·h)。 氧化500 h时氧化质量增加最大的为0.4 mg/cm², 但 氧化速率降为0.0008 mg/(cm2·h), 表明氧化变得越 来越慢。由图1a可见,大约氧化500h后曲线开始 发生分歧,单一MoSi₂(MS)材料的质量增加比Mo-Si₂-SiC复合材料的高, 说明复合材料的氧化抗力高

563

于单一MoSi₂。外加WS与原位MoSiC30比较,前者的质量变化较大,表明原位合成MoSi₂-SiC复合材料的氧化抗力比外加复合材料的高。当氧化进行到1000h时氧化质量增加最大的为单一MoSi₂,增加量为0.37 mg/cm²,但是氧化速率降为0.00037 mg/(cm²·h),与500℃时的0.15 mg/(cm²·h)^[20]相比较近乎趋于0。

以上结果表明,样品在20 h之前发生的质量变化比较大,氧化比较严重,且氧化产物挥发,而后的氧化相对稳定,氧化产物几乎没有挥发。但从1000 h总体来看,在700℃6种材料的动力学曲线的变化都





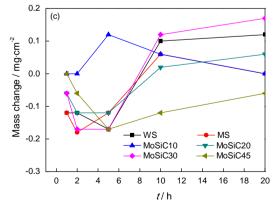


图1 6种材料样品在700℃氧化1000 h的动力学曲线及局部放大图

Fig.1 Oxidation kinetics curves of samples MoSiC10, MoSiC20, MoSiC30, MoSiC45, MS and WS at 700 °C for 1000 h (a) and the enlarged views of 0-100 h (b) and 0-20 h (c)

很小, 材料经1000 h的长期氧化都表现出优异的氧化抗力。

2.2 氧化膜相的组成

图 2 给出了 MoSiC30、MS和WS样品氧化 1000 h 后的 XRD 谱, 可见样品的 XRD 衍射峰主要为 MoSi。和 SiC, 完全是基体的衍射峰, 未出现氧化物的衍射峰, 也没有非晶特征包出现。这充分证明, 在 700° 氧化膜很薄, XRD 无法检测到其信息(XRD 的检测深度一般为 $10~\mu$ m)。

由于 XPS 可检测最表面几个纳米氧化膜的相组成,对上述氧化 1000 h 样品 MS、MoSiC10 和 MoSiC30 进行了 XPS 分析,结果如图 3 所示。Si2p 的 XPS 窄扫描图谱表明,3个样品的结合能几乎完全相同,都为103.3 eV,对应相为非晶 SiO₂。结合表1 XPS 分析结果表明,此时 3 个样品表面基体中的 Si 都氧化成 Si⁴⁺,其 Si2p 的结合能峰强没有很大差别,说明氧化膜中都含有大量的 SiO₂非晶相。

Mo3d 的 XPS 窄谱图表明其结合能峰强都较低,结合表1中Mo的原子分数可见其含量完全可以忽略不计(检测极限: 0.5%左右)。图谱中也没有明显的峰值,说明氧化膜表面几乎不存在Mo的氧化物。结合图1动力学曲线可知,其氧化产物可能具有一定的挥发性,随着氧化的进行全部挥发掉。但比较发现,样品MS的Mo原子分数相对较高,其结合能峰为232.8 eV,对应相为MoO3,表明样品MS氧化膜表面含有很少量的未全部挥发掉的MoO3相。但是,根据XPS图谱特点分析可知,其Mo3d的结合能峰都可以忽略。且表1中的数据表明,Mo的原子分数值都到了检测极限,完全可以忽略氧化膜表面所形成的MoO3氧化物。

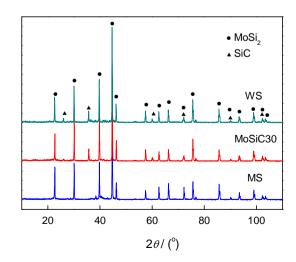


图 2 WS、MS和 MoSiC30 样品氧化 1000 h 后的 XRD 谱 Fig.2 XRD spectra of samples WS, MS and MoSiC30 after oxidation for 1000 h



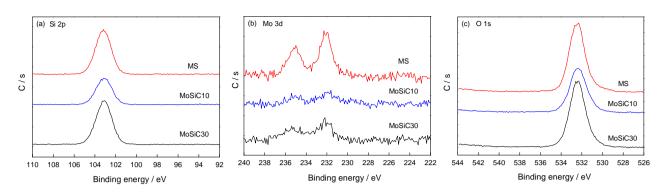


图3 MS、MoSiC10、MoSiC30氧化膜表面Si2p、Mo3d、O1s的XPS窄谱图 Fig.3 Si2p, Mo3d and O1s XPS narrow spectra of the oxide scale surfaces of MS, MoSiC10 and MoSiC30

表1样品 MS、MoSiC10、MoSiC30的 XPS 分析结果 **Table1** XPS analytical results of samples MS, MoSiC10 and MoSiC30

Sample	Element	Binding energy /eV	Corresponding phase	Atom fraction/%
MS	Mo3d	232.2	MoO ₃	0.50
	Si2p	103.3	SiO_2	28.12
	O1s	532.2	SiO_2	71.38
MoSiC10	Mo3d			0.25
	Si2p	103.3	SiO_2	32.11
	O1s	532.2	SiO_2	67.64
MoSiC30	Mo3d			0.15
	Si2p	103.3	SiO_2	29.79
	O1s	532.2	SiO_2	70.26

进一步分析 O1s 的 XPS 窄扫描谱图, 表明 3 个样品的 O1s 结合能峰几乎完全一致, 参照其结合能可知都为 532.2 eV, 对应相为非晶 SiO₂, 与 Si2p 的 XPS 图谱分析结果完全相吻合。

以上 Si2p、Mo3d、O1s 的 XPS 窄扫描谱图分析结果表明,在 700℃经过 1000 h 长期氧化后样品表面基体中的 Si 和 Mo 同时被氧化成 Si⁴和 Mo⁶⁺。氧化产物 MoO₃随着氧化时间的进行全部挥发掉,氧化膜表面完全被一层 SiO₂非晶相所覆盖(表 1)。这层连续致密的 SiO₂保护膜,阻碍了氧的进一步扩散,对基体起到很好的保护作用。因此,材料即使氧化到1000 h 其质量变化几乎可以忽略不计,表现出优异的氧化抗力。

2.3 氧化膜的宏观形貌

图4给出了6个样品氧化1000 h 后样品表面的宏观形貌。与500℃的氧化膜宏观形貌^[20]截然不同。样品表面形成一薄层黑色的氧化膜,已看不到基体颜色,直观来看氧化膜较致密,且没有裂纹出现,也无剥落现象,在700℃氧化时的抗氧化性明显比500℃时的高。

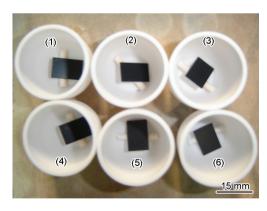


图4 6种材料样品在700℃氧化1000 h 后表面的宏观 形貌

Fig.4 Macro surface morphologies of samples MoSiC10 (1), MoSiC20 (2), MoSiC30 (3), MoSiC45 (4), WS (5) and MS (6) oxidized at 700°C for 1000 h

2.4 氧化膜表面的 SEM 形貌

图 5 给出了 6 个样品在 700 ℃ 经过 1000 h 长期 氧化后氧化膜表面的 SEM 像。由上述 XPS 分析可 知, 其氧化膜表面都覆盖一薄层 SiO₂ 非晶相, 由于氧 化膜较致密, 从图 5 没有观察到氧化膜表面出现裂 纹, 这对基体起到了很好的保护作用, 阻碍了氧向内

565

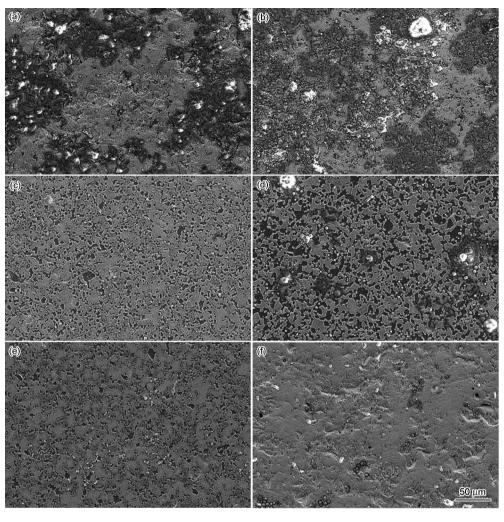


图 5 6 种材料样品在 700℃氧化 1000 h 后氧化膜表面的 SEM 像 Fig.5 SEM surface morphologies of samples MoSiC10 (a), MoSiC20 (b), MoSiC30 (c), MoSiC45 (d), WS (e) and MS (f) oxidized at 700℃ for 1000 h

部的扩散,使样品表现出优异的抗氧化性能。

虽然XPS结果表明其样品表面氧化膜的相组 成一致, 但进一步观察6个样品SEM形貌可见, 其氧 化膜表面的 SEM 形貌却略有不同。 MoSiC30、 MoSiC45和WS样品氧化膜表面清晰可见其原来基 体组织(黑色 SiC 颗粒均匀分布在灰色 MoSiz 基体 上), 尤其 SiC 颗粒更是完整清晰, 没有发生变化。 其原因是, SiC 的氧化开始于800℃左右[21], 低温 700℃对氧表现出很强的惰性,表明氧化膜非常薄; 而 MoSiC10、MoSiC20 和 MS 样品氧化膜表面已经 几乎看不到原来基体组织, MoSiC10和 MoSiC20形 成了大量成片的黑色区域,而且灰色区域中的Mo-Si₂也变得粗糙、不平整, 只有SiC完整清晰(图5a), 单一MS样品表面几乎全部为MoSi₂灰色区域, Mo-Siz也全部都变得粗糙、不平整。这些形貌的差异间 接反映了氧化抗力的不同, MoSiC30、MoSiC45和 WS 抗氧化性能好于 MS、MoSiC10 和 MoSiC20, 与 氧化动力学曲线一致。但是总体上6种材料的氧化 膜都很薄, 试样制备时留下的划痕仍然可见(图 5a, f), 表现出优异的抗氧化性能。另外, 仔细观察还发现, 在图 5b、d 和 f 中氧化膜表面有球形物形成, 可能是在形成氧化膜的过程中氧化产物 MoO₃的挥发所致。

3 分析与讨论

3.1 氧化机理分析

Chou 等^[2, 22]和 Meschter^[23]在研究 MoSi₂的低温氧化时, 发现 Mo、Si 同时氧化遵循反应

$$2MoSi_2 + 7O_2 = 2MoO_3 + 4SiO_2$$
 (1)

从热力学的角度分析,在700℃时此反应可以进行,其反应式与500℃条件下的一致。上述实验结果表明,6种材料在700℃条件下氧化1000 h都表现出优异的氧化抗力,完全不同于在500℃氧化。要解释同种材料只是氧化温度不同却有如此大的差别,必须分析在700℃的氧化机理。在700℃氧化的开始阶段,材料表面与氧的接触面积较大,氧分压较

高,而 Mo 和 Si 不存在选择性氧化,因此 MoSi₂直接与 O₂作用按(1)式生成 MoO₃和 SiO₂非晶。基体中的 SiC 不参加反应,因为 SiC 的氧化开始于 800℃左右 [21],低温 700℃对氧表现出很强的惰性,与图 5氧化膜表面 SEM 形貌相吻合。这表明,材料的氧化过程主要是氧与 MoSi₂的作用。

Parthasarathy等[24]的研究表明,在350℃氧化就 形成 MoO₃, 而 MoO₃ 在 500℃左右就开始挥发, 在 800℃熔化。因此, 在700℃氧化时 MoO3相在形成 的同时伴随着不断的挥发,与在500℃氧化相同。 由图5可见,氧化膜表面有球形物形成,就是氧化物 MoO₃的挥发所致。但是不同于在500℃氧化的是, 在700℃氧化形成的MoO3挥发较快,在整个氧化过 程中没有形成晶须。这主要是因为MoO3晶须的形 成需要一个量的积累,只有当氧化膜表面挥发的 MoO3的蒸汽压达到晶须形成所需的过饱和度时才 可能形成晶须, 进而破坏氧化膜的致密性, 使表面不 能形成连续致密的保护膜,因而不能起到很好的保 护作用,导致在500℃氧化时氧化抗力较差[20]。在 700℃氧化时形成的MoO3挥发得较快, 无法在氧化 膜表面形成晶须,因而SiO2覆盖表面的面积越来越 大,对氧向反应界面扩散的阻碍作用也越来越大,氧 化动力学曲线图 1b和c体现了这一过程的进行。由 图 1c 可见, 在 0-20 h之间氧化动力学曲线的波动性 较大, 时高时低, 就是MoO3相的形成挥发所致; 图 1b表明,20h后氧化进行的相对稳定,一直保持持续 上升阶段。这就表明, SiO₂保护膜的形成很快, 大约在20 h之内几乎覆盖了大部分表面, 对氧向反应界面扩散的阻碍作用越来越大。而由于温度的升高硅迁移到反应界面的速率也越来越大, 但两者比较, 氧的扩散仍占优势, 在反应界面氧分压积累仍然很高, 仍表现为硅、钼同时氧化。

图3 XPS分析结果已表明, 最终在氧化膜表面形成了一层连续致密的 SiO₂保护膜, 阻碍氧向内部的进一步扩散, 对基体起到了很好的保护作用, 即使经过 1000 h的长期氧化后, 材料重量的变化都很小,表现出优异的长期氧化抗力。

根据上述分析绘制出 MoSi₂-SiC 复合材料在 700℃条件下的氧化机理示意图, 如图6所示。为了 便于说明问题, 图6中将黑色反应界面部分放大。

3.2 SiC 含量对氧化行为的影响

对比6种材料的氧化实验结果发现,在700℃相同氧化条件下,当氧化进行到大约500 h时材料的抗氧化性能有所不同。由图1可见,MS的氧化质量增加明显开始高于MoSi₂-SiC复合材料,说明MoSi₂-SiC复合材料的抗氧化能力要好于单一MoSi₂的。这表明,SiC的加入提高了MoSi₂的抗氧化性。上述分析表明,材料的氧化过程主要是氧与MoSi₂的作用。而SiC的加入一方面减少了MoSi₂的相对含量,另一方面使复合材料的孔隙率比单一MoSi₂明显降低□7.18],进而减缓了氧化,提高了复合材料的氧化抗力。XPS分析结果表明,氧化1000 h后样品MS表

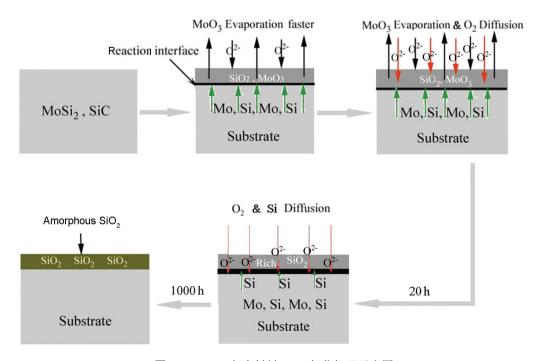


图 6 MoSi₂-SiC 复合材料 700℃氧化机理示意图 Fig.6 Schematic drawing of the oxidation mechanism of MoSi₂-SiC composites at 700℃

567

面含有很少量未挥发掉的 MoO₃相。这些 MoO₃相 残留在氧化膜中, 影响连续致密的 SiO₂保护膜的形成, 也是其氧化抗力降低的原因之一。

上述氧化动力学曲线表明,原位合成的MoSi₂-SiC复合材料之间的抗氧化能力没有很大的差别。

3.3 制备工艺对氧化行为的影响

从以上的实验结果可见, 在氧化动力学曲线上大概 500 h以后 WS 的增重量明显大于 MoSiC30, 表明原位合成复合材料的氧化抗力高于外加的。其原因是: 与原位合成 MoSiC30 相比, 制备工艺的不同导致外加复合材料(WS)的组织局部 SiC 粒子间距大, 粒子间距不一, 空间分布不均匀, 孔隙率高很多[18,19]。这些因素都为氧提供扩散通道, 因此氧化质量增加较多, 氧化抗力相对较小。由此可见, 原位合成 MoSi₂-SiC 提高了致密度, 减少了孔隙率, 限制了氧的扩散, 有助于提高复合材料的低温抗氧化性能。

4 结 论

- 1. 在 700℃氧化 1000 h, MoSi₂-SiC 复合材料的氧化抗力高于单一MoSi₂, 原位合成的复合材料的氧化抗力好于外加复合材料。材料氧化 1000 h 后均未发生 pest 现象。
- 2. 复合材料氧化膜的相组成主要为SiO₂非晶, 样品MS中还有很少量未挥发的MoO₃相。材料的 氧化过程主要是氧与MoSi₂的作用,SiC未氧化。
- 3. 材料在700℃氧化仍发生硅、钼的同时氧化,由于MoO₃的挥发较快,表面没有晶须的形成过程,因而在材料表面很快形成连续、致密的SiO₂非晶保护膜,使材料在700℃表现出优异的长期抗氧化性。

参考文献

- E. Fitzer, Molybdenum disilicide as high-temperature material, in: Proceedings of 2nd Plansee Seminar, edited by F. Benesovsky(Vienna, Springer, 1955) p.56
- 2 T. C. Chou, T. G. Nieh, New observations of MoSi₂ pest at 500°C, Scripta Metallurgica et Materialia, 26(10), 1637(1992)
- 3 C. G. McKamey, P. F. Tortorelli, J. H. DeVan, C. A. Carmichael, A study of pest oxidation in polycrystalline MoSi₂, Journal of Materials Research, 7(10), 2747(1992)
- 4 J. H. Westbrook, D. L. Wood, "PEST" degradation in beryllides, silicides, aluminides and related compounds, Journal of Nuclear Materials, 12(2), 208(1964)
- 5 J. X. Chen, C. H. Li, Z. Fu, X. Y. Tu, M. Sundberg, R. Pompe, Low temperature oxidation behavior of a MoSi₂-based material, Materials Science and Engineering A, 261(1-2), 239(1999)
- 6 J. Kuchino, K. Kurokawa, T. Shibayama, H. Takahashi, Effect of microstructure on oxidation resistance of MoSi₂ fabricated by spark plasma sintering, Vacuum, 73(3-4), 623(2004)

- 7 K. Kurokawa, H. Houzumi, I. Saeki, H. Takahashi, Low temperature oxidation of fully dense and porous MoSi₂, Materials Science and Engineering A, 261, 292(1999)
- 8 J. Arreguín-Zavala, S. Turenne, A. Martel, A. Benaissa, Microwave sintering of MoSi₂-Mo₅Si₃ to promote a final nanometer-scale microstructure and suppressing of pesting phenomenon, Materials Characterization, 68, 117(2012)
- 9 K. Yanagihara, T. Maruyama, K. Nagata, Effect of third elements on the pesting suppression of Mo-Si-X intermetallics (X=Al, Ta, Ti, Zr and Y), Intermetallics, 4, S133(1996)
- 10 T. Dasgupta, A. M. Umarji, Improved ductility and oxidation resistance in Nb and Al cosubstituted MoSi₂, Intermetallics, 16(6), 739 (2008)
- 11 E. Ström, Y. Cao, Y. M. Yao, Low temperature oxidation of Cr-alloyed MoSi₂, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 17(6), 1282(2007)
- 12 K. Natesan, S. C. Deevi, Oxidation behavior of molybdenum silicides and their composites, Intermetallics, 8, 1147(2000)
- 13 ZHOU Hongming, LIU Gongqi, XIAO Lairong, YI Danqing, ZENG Lin, Low temperature oxidation behavior of MoSi₂ composites strengthened and toughened by Si₃N₄ particles and SiC whiskers, Journal of Inorganic Materials, **24**(5), 929(2009) (周宏明, 柳公器, 肖来荣, 易丹青, 曾 麟, Si₃N₄颗粒及SiC 晶须强韧化MoSi₂复合材料的低温氧化行为, 无机材料学报, **24**(5), 929(2009))
- 14 K. Hansson, M. Halvarsson, J. E. Tang, Oxidation behaviour of a MoSi₂-based composite in different atmospheres in the low temperature range (400-550°C), Journal of the European Ceramic Society, 24, 3559(2004)
- 15 P. Z. Feng, X. H. Wang, Y. Q. He, Y. H. Qiang, Effect of high-temperature preoxidation treatment on the low-temperature oxidation behavior of a MoSi₂-based composite at 500°C , Journal of Alloys and Compounds, 473(1-2), 185(2009)
- 16 YAN Jianhui, WANG Jinlin, TANG Siwen, In-situ synthesis and low temperature oxidation properties of TiC- MoSi₂ composites, Transaction of Materials and Heat Treatment, **32**(1), 5(2011) (颜建辉, 王金林, 唐思文, TiC-MoSi₂复合材料的原位合成及其低温氧化特性, 材料热处理学报, **32**(1), 5(2011))
- 17 SUN Zuqing, ZHANG Laiqi, YANG Wangyue, ZHANG Yue, FU Xiaowei, A method of the preparation of in situ silicon carbide particulates reinforced molybdenum disilicide matrix composites, China Patent, ZL01141978.4(2005)

 (孙祖庆, 张来启, 杨王玥, 张 跃, 傅晓伟, 一种制备碳化硅颗粒增强二硅化钼基复合材料的原位复合方法, 中国专利, ZL01141978.4(2005))
- 18 ZHANG Laiqi, SUN Zuqing, ZHANG Yue, YANG Wangyue, CHEN Guangnan, Microstructure and mechanical properties of in situ SiC particulates reinforced MoSi₂ matrix composite, Acta Metallurgica Sinica, **37**(3), 325(2001) (张来启, 孙祖庆, 张 跃, 杨王玥, 陈光南, 原位 SiC 颗粒增强 MoSi₂基复合材料的显微组织和力学性能,金属学报, **37**(3), 325
- 19 FU Xiaowei, YANG Wangyue, ZHANG Laiqi, SUN Zuqing, ZHU



- Jing, High temperature creep behavior of in situ synthesized MoSi₂-30%SiC composite, Acta Metallurgica Sinica, **38**(7), 731(2002) (傅晓伟, 杨王玥, 张来启, 孙祖庆, 朱 静, 原位合成 MoSi₂-30% SiC 复合材料高温蠕变行为, 金属学报, **38**(7), 731(2002))
- 20 ZHANG Laiqi, PAN Kunming, DUAN Lihui, LIN Junpin, Oxidation behavior of in- situ synthesized MoSi₂- SiC composites at 500℃, Acta Metallurgica Sinica, **49**(11), 1303(2013) (张来启, 潘昆明, 段立辉, 林均品, 原位合成 MoSi₂-SiC 复合材料在500℃的氧化行为, 金属学报, **49**(11), 1303 (2013))
- 21 J. A. Lely, Shi ER, *Silicon Carbide Semi-conductor at High Temperature* (Shanghai, Shanghai Science and Technology Press, 1962)

- p.138
- (J. A. 列来, 珥石编译, 碳化硅高温半导体(上海, 上海科学技术出版社, 1962) p.138)
- 22 T. C. Chou, T. G. Nieh, Comparative studies on the pest reactions of single-and poly-crystalline MoSi₂, Scripta Metallurgica et Materialia, **27**(1), 19(1992)
- 23 P. J. Meschter, Low-temperature oxidation of molybdenum disilicide, Metallurgical Transactions A, **23**(6), 1763(1992)
- 24 T. A. Parthasarethy, M. G. Mendiratta, D. M. Dimiduck, Oxidation mechanisms in Mo-reinforced Mo₅SiB₂(T2)-Mo₅Si alloys, Acta Materialia, **50**(7), 1857(2002)

